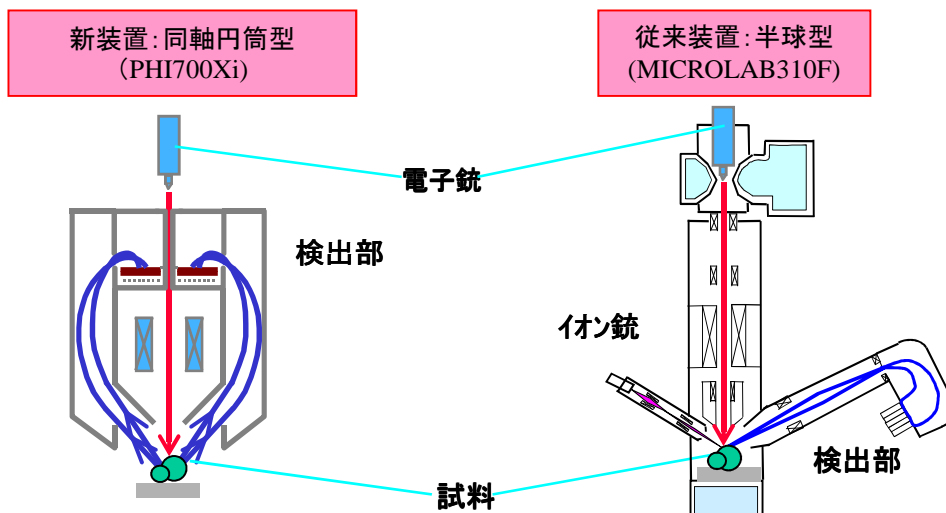
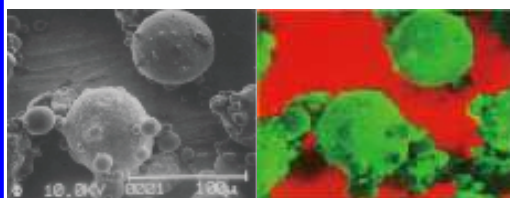


# オージェ分光分析装置 (凹凸物質測定)

CMA検出器（同軸円筒）を用いて、凹凸サンプルでも方向に依存せずに測定が行える。



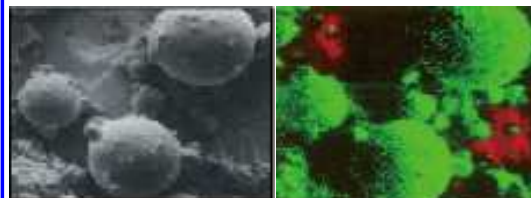
## In上Ni球状試料



SEM像

オージェマップ  
(緑: Ni, 赤: In)

同軸CMA装置で取得したデータ



SEM像

オージェマップ  
(緑: Ni, 赤: In)

SCA装置で取得したデータ

試料傾斜による感度変化

